PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-091204

(43)Date of publication of application: 24.07.1981

(51)Int.CI.

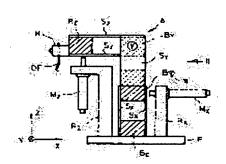
G02B 7/00

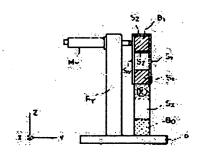
G02B 27/62

(21)Application number: 54-167610 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing: 25.12.1979 (72)Inventor: MASUDA SHIGEFUMI

(54) THREE-DIMENSIONAL FINE ADJUSTMENT TABLE





(57)Abstract:

PURPOSE: To enable stable operation to be made with simple construction by connecting three sets of parallel springs, each of which is formed by interposing blocks at both ends of two sheets of parallel leaf springs and forming these into one piece, deformably in mutually orthogonal X, Y, Z directions, fixing their base ends to a base plate, providing sample holding parts to the ends and providing fine adjustment mechanisms for 3 directions.

CONSTITUTION: A spring arm A is constituted by fixing 3 sets of a pair of leaf springs SX, SY, SZ by means of blocks BO, BX, BY, BZ, in a manner as to orthogonally intersect with each other, respectively, fixing their base ends to a base plate P and providing sample

holders to the ends. Micrometers MX, MY, MZ pressing the spring arm A in 3 directions of X, Y, Z are supported to the holders RX, RY, RZ fixed to the base plate P. It is possible to finely adjust and fix, for example, an optical fiber OF held by the sample holders, in 3 directions of X, Y, Z. Hence, the stable operation is made with the simple construction.

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56-91204

⑤ Int. Cl.³G 02 B 7/00 27/62 識別記号

庁内整理番号 6351-2H 6351-2H ③公開 昭和56年(1981)7月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈三次元微動台

@特

願 昭54-167610

②出 願 昭54(1979)12月25日

⑩発 明 者 増田重史

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

⑩代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明 細 書

1. 発明の名称

三次元微畸台

2. 特許請求の範囲

1 2枚の平行な板パネをそれらの両端部にプロックを介在させて一体化した平行パネを 5 組 それぞれ互に直交する X , Y , Z 方向へ変形可能に連結してパネアームとなし、酸パネアームをその根元端において其合に関彰し、また酸パネアームの先端部および 2 箇所の平行パネ連結部の計 3 点をそれぞれ別個に X , Y , Z 方向へ押圧変位させによりパネアーム先端部に保持された試料を X , Y , Z 方向へ微小量移動させ得るように構成されたことを特徴とする三次元後動台。

2. 前記舞整機構がマイクロメータからなる特 許請求の範囲第1項の三次元数動台。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、種々の試料の三次元的な位置決めに 用いられる可助台に関し、特にサブミクロン (10⁻¹ µm)オーダーの微調整が要求される精密 位置合せに適用される三次元復動台(以下、単に 「微動台」とも略記)に関する。

一例として、近年は後年な光ファイバーの郷面をフォトリソグラフイ技術によりフレネルレレズ 状に成形する技術が開発されているが、この場合のパターンの機能をであり、このため光ファイバーの位置合せが必要であり、このため光ファイバーの位置合せにはサブミクロンオーグーの特度が要求され、従つて可動台にもそれ同等の機能を開発が要求される。

しかし、従来の可動台は一般にボールレース、 クロスレールなどを用いた摺動部を有する博造の ものであり、次のような問題がある。 すなわち、 褶動部には油膜が介在するため、サブミクロンオ ーダーの機態繋が基本的に非常に困難であり、ま た外力の影響によつて狂いが生じやすく、一旦位 微決めされた鋼整位盤を維持することが容易でな

特開昭56- 91204(2)

いっ

従つて本発明の目的は、上配のようなサブミクロンオーダーの微調整が可能であり、しかも外力の影響を受けにくいすぐれた機能を有する三次元 微動台を実現することにある。

本発明は、上記のような微動台においては一般に大きな調整範囲(可動ストローク)を必要としない点を考慮し、平行パネの原理を応用して上記目的の達成を図るものである。すなわち本発明による三次元微動台は、概略的には、2枚の在させて一体化した平行パネを3組それぞれで直交アームでは、表示アームをその根元端においてるス・ア・ス方向へ変形可能に連結してパネであるとなり、また酸パネアームの先端部によりに対し、また酸パネアームの先端部によりに対し、また酸パネアームの先端部にはいて、ア・ス方向へ押圧変位させ得る調整機構を作動することによりパネアーム先端部には料をエ・ア・ス方向へ無影機構を作動することによりパネアーム先端部に保持された試料をエ・ア・ス方向へ最多動させ得るように構成されたものである。

変位 d が 微小であつてブロック間隔 Ø が十分に長くかつべき間隔 Ø が比較的小さければ、長手方向 変位は極く微小で事実上無視できる。 尚、板パキ の材料としては、リン青銅板、または焼入れした ベリリウムカッパー板などが適当である。

さて、図示例のパネアームAは具体的には4つのプロックBo,Bx,By,Bzと3対の平行な板パネSx,Sy,Sxから組み立てられており、機能的には第3図に示す平行パネを3組それらの端部にて連結したものと同等のものである。すなわち、プロックBo,B1および板パネSxが第1のX方向へ変形可能な平行パネを構成し、またプロックBx,Byおよび板パネSyが第2のY方向へ変形可能な平行パネを構成し、更にプロックBy,Bzおよび板パネSyが第2のY方向へ変形可能な平行パネを構成し、更にプロックBy,Bzおよび板がネを構成している。パネアームAはその根元端すなわち、プロックBoにおいて基台Pに固定され、にはは前れ、イスームAの先端すなわちで、これに例えば前れ、メラに光ファイバーOFの端部を光動がしたように光ファイバーOFの端部を光動がしたように

以下、本発明について実施例にもとづき図面を 参照して詳細に説明する。

第1図および第2図は本発明による三次元微動台の一実施例を示し、第1図が(X,Y,Z)座標のY方向の側面図であり、第2図が第1図の矢印 万向から見た X方向の側面図である。図示の微動台は全体的には基台 P にパネアーム A および 3 組のマイクロメータ Mx, My, Mz を散けてなるものである。パネアーム A は基本的には第3図に示すような平行パネを応用した構造のものである。

ここで予め平行パネの原理を説明すれば、第3 図の平行パネは2枚の平行な板パネSをそれらの 両端部にプロックB1,B2(ハッチングを付して明 示)を介在させてネジ止め等により一体化してな るものである。いまこの平行パネの一螺のプロッ ク B1 を間定して他螺のプロック B2 に図示の如 く板パネ而と垂直な力Fを作用させると、板パネ Sの変形によつてプロック B2 は点線 B2 で示す 如く長手方向と直角に変位 d を生ずる。このとき、 厳密には変位 d と共に長手方向の変位も生ずるが、

方向と平行な状態で保持できるようにしてある。

一方、マイクロメータ Mx, My, Mz はホルダーRx, Ry, R½ によつて基合Pに固設されている。マイクロメータ Mx はスピンドルがX方向を向いており、その先端は無1平行パネと第2平行パネとの連結部であるプロック Bと対向している。また、マイクロメータ My はスピンドルがY方向を向いており、その先端は第2平行パネと第3平行パネとの連結部であるプロック By と対向している更に、マイクロメータ Mz はスピンドルが Z 方向を向いていて、その先端は第3平行パネの先端部であるプロック Bz と対向している。

次に、上記の微動台の調整および動作について 第4図も併せ参照しながら説明する。まず、マイ クロメータ MX を回し込むとそれのスピンドル先 端がプロック BX を押圧して同方向(+ X 方向) へ平行移動させ、これに伴つてパーケーム先端の 試料ホルグーHも同方向へ同距離だけ変位するこ とになる。そしてマイクロメータ MX を回し戻せ ばブロック BX は板パネ SX の作用により反対方

特開昭56- 91204(3)

向(一X方向)へ復帰移動し、試料ホルダーHも同様に復帰移動する。以下同様にして、マイクロメータ My を関整することによりブロック By 、ひいては試料ホルダーHが+Yおよび一Y方のことに対する。 Hy がし、またマイクロメータ M2 を誤整することによりブロック B2、ひいては試料ホルダーHがイクロメータ Mx, My, M2をそれぞれ関整することにより試料ホルダーHをX, Y, Z方向へでとにより試料ホルダーHをX, Y, Z方向に自在に変位させることができ、例えば光ファイベーOFの脳光源(図示せず)に対する位置 決めが可能である。

試料ホルダーHの変位は各プロック Bx,By,Bz の変位すなわちマイクロメータ Mx, My,M2 の闕整 量と等しい。従つてサブミクロンオーターの鯛整が可能なマイクロメータを使用すれば、試料ホルダーHをサブミクロンオーダーの精度で変位させることが可能である。尚、このような微調整が可能なマイクロメータとして、三豊 66 110-102 等がある。一方、試料ホルダーの鯛整範囲(可動

作用によって静止ないし変位するため、多少の外力が作用してもそれによってパネアームに位置すれが生ぜず、一旦調整されたセット位置が長時間または長期間に亘って維持される。

第三に、構造が簡単であり、製造も非常に容易 である。

以上のように、本島明による三次元微動台は多 くのすぐれた利点を有し、実用性の非常に高いも のである。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明による三次元優動台の一実施例を示すものであり、第1図は(X,Y,Z)座標のY方向に沿つた側面図、第2図は第1図の矢印『方向から見たX方向側面図、第3図は平行パネの原理的構成および作用を示す図、第4図は微動台の動作を示す線図。

P … 基 台

A … パネアーム

Bo, Bx, By, Bz ··· プロック

8x,Sy,Sz…平行板パネ

以上のような本発明による微動台は次のような 機能および利点を有している。

まず節一は、極めて高い調整精度にある。すなわち、パネアームには閉動部が全く無くて従来のように介在油膜等の位置ずれ因子が存在しないのでサブミクロンオーダーの再現性が確保される。尚、 觀整精度を左右する因子として温度があるが、微動台の各構成部材の材料を熱膨張率の小さいものとなし、また恒温室で使用する等の対策によつて温度の影響を十分に排除できる。

第二の利点は、外力の形架を非常に受けにくいことである。すなわち、前述の説明から明らかなように、パネアーム▲はマイクロメータ Mx, My, Mz の押圧力とパネアームの弾性復帰力との相互

H…ホルダー

Mx, My, Mz ... マイクロメータ

特許出願人

訂士通株式会社

特許出題代理人

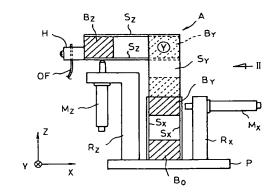
弁理士 腎 木 ,朗

弁理士 西 舘 和 之

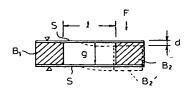
弁理士 内 田 幸 男

弁理士 山 口 昭 之

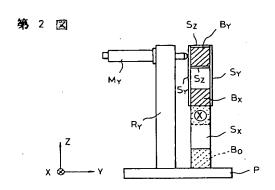
第 1 図

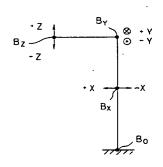






第 4 図





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/16134

		PC1/51	203/16134.			
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl ⁷ G02B7/00, G02B7/02					
According	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum c	documentation searched (classification system follower	d by classification symbols)				
	.Cl ⁷ G02B7/00, G02B7/02		· · ·			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.			
Y	JP 11-14877 A (Shimadzu Cor 22 January, 1999 (22.01.99), Full text (Family: none)	p.),	1-20			
Y	JP 9-49899 A (Rigaku Denki 18 February, 1997 (18.02.97) Full text (Family: none)	Kabushiki Kaisha), ,	1-11,17-20			
A	JP 58-39069 A (Shimadzu Cor) 07 March, 1983 (07.03.83), Full text (Family: none)	o.),	1-20			
	(ramity. none)					
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search O8 April, 2004 (08.04.04)		later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 27 April, 2004 (27.04.04)				
Name and ma	ailing address of the ISA/	Authorized officer				
Japanese Patent Office		, in the second				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/16134

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	US 6043863 A (Nikon Corp.), 28 March, 2000 (28.03.00), Full text & JP 10-144602 A	1-20
A	WO 92-20001 A1 (Eastman Kodak Co.), 12 November, 1992 (12.11.92), Full text & JP 6-507739 A	1-20
A	JP 56-91204 A (Fujitsu Ltd.), . 24 July, 1981 (24.07.81), Full text (Family: none)	14-16
A	JP 63-6523 U (NEC Home Electronics Ltd.), 16 January, 1988 (16.01.88), Full text (Family: none)	14
·		
·		
ĺ		
	•	
	•	
}		
	•	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/16134

		101/ 31 03/	10134			
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ G02B7/00, G02B7/02						
B. 調査を行った分野						
脚重を打った	最小限資料(国際特許分類(IPC)) 「G02B7/00, G02B7/02					
	G02B7/00, G02B7/02					
是小阳欢欢叭	かの数字を					
日本国実用第	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国公開生	「案公報 1922-1996年 第用新客公報 1921-2004年					
日本国登録実	E用新案公報 1971-2004年 1994-2004年					
日本国実用新	案登録公報 1996-2004年					
			·			
国際調査で使ん	用した電子データベース (データベースの名称	、 調査に使用した用語)				
			•			
	ると認められる文献	·	•			
引用文献の			関連する			
カテゴリー*	100 日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日		請求の範囲の番号			
Y	JP 11-14877 A(株式会	会社島津製作所)	1-20			
	1999.01.22,全文 ファ	ミリーなし	1 20			
Y	IP 0-10000 A/THP公司	= 1at1s_^ 11 \				
*	JP 9-49899 A(理学電気	(株式会社)	1-11, 17-20			
	1997.02.18,全文 ファ	ミリーなし				
	TD 50 00000					
· A	JP 58-39069 A (株式	会社島津製作所)	1-20			
ì	1983.03.07,全文 ファ	ミリーなし				
]	•	·				
		·				
[X] C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。			
* 引用文献の		の日の後に公表された文献				
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって「						
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論						
12 国際に関すれたのは特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの						
「よい何もは」。3月には、1月に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日に第二日						
11. 後先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以						
文献(理由を付す)						
・ロートのでのも内が、吹声、放小守に目及すると歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完了した日						
国際調査報告の発送日 27. 4. 2004						
国際調査機関の	名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	Tar			
日本国特許庁(ISA/JP)		神 一	2V 9125			
学校67100~8915						
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3271						